

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-086839

(43)Date of publication of application: 21.04.1987

(51)Int.Cl.

H01L 21/82 B23K 26/00 G02B 27/10

G03F

(21)Application number: 60-228093

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

14.10.1985

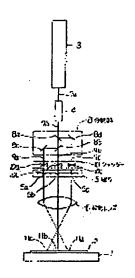
(72)Inventor: SAKAGAMI NAOTO

(54) TRIMMING APPARATUS

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve processing capacity by dividing one laser light into a plurality of laser lights of equal energy, and simultaneously laser-working a plurality of chips on a wafer.

CONSTITUTION: A laser light 7b is divided by a 1/3 reflection half mirror 8a, 1/2 reflection half mirror 8b and full-reflecting mirrors 8c, 8d in a divider 8 into three parallel laser lights 9a, 9b, 9c at equal interval on one plane with energy optimum for working. The lights 9a, 9b, 9c are incident through shutters 10a, 10b, 10c independently opened and closed in a shutter 10 to apertures 5a, 5b, 5c of a throttle 5. The parallel lights which pass the apertures 5a, 5b, 5c are incident to a projecting lens 6 to focus images 11a, 11b, 11c of the apertures 5a, 5b, 5c of the throttle 5 at three points on a semiconductor wafer 2 to simultaneously work the three points on the wafer 2.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

①特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-86839

Sint Ci.	識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和62年(1987)4月]21日
H 01 L 21/82 B 23 K 26/00		8526-5F 7362-4E				
G 02 B 27/10 G 03 F 1/00	GCA	8507-2H Y-7204-2H	審査請求	未請求	発明の数 1 (全・	(頁)

②特 顋 昭60-228093

愛出 願 昭60(1985)10月14日

砂発 明 者 坂 上 直 人 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内 の出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

①出 願 人 日本電気株式会在 ②代 理 人 弁理士 菅 野 中

明相。

1.発明の名称

トリミング装置

2.特許請求の範囲

(i) 一本のレーザー光を等しいエネルギーの複数本のレーザー光に分割する分割部と、前記分割された複数本のレーザー光を個々に適るシャッター部と、前記分割された複数本のレーザー光軸上に設けられた絞りと、前記絞りを通過する複影レンマーサー光を同一平面上に結像させる投影レンスとを有することを特徴とするトリミング装置。3.発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明はレーザーを利用した加工装置に関し、 特に半導体ウェハー上に作られた高集段ICメモリーの不良アドレスを予備のアドレスに切り替え て良品とするリダンダンシー技術に用いられるレーザートリミング装置に関するものである。

(従来の技術)

従来、この種のレーザートリミング装置は第2

図に示すようにウェハーステーツ1と、レーザー 光学系3~6とを有しており、半導体ウェハー2 はウェハーステーツ1上で位置合わせされ、予め ICテストシステム等で側定判断され、得られた加 工情報に従い、レーザー光学系によりーチップづ つ該当するアドレス切り替え回路を順次加工する。 との加工情報はICテストシステムよりフロッピー ディスク、磁気テープ等の情報媒体や、ローカル エリアネットワークによって、レーザートリミン を確に入力される。

上述した従来のレーザートリミング装置のレーザー光学系はレーザー発振器3と、レーザー光を適当な加工エネルギーまで放棄させる放棄器4と、クエハー2上でのレーザー照射範囲を制限するための扱うちと、その放りを通過したレーザー光をウェハー上に結像させるための投影レンズ6から構成されている。

(発明が解決しようとする問題点)

一般的に、 1 チップ内において不良アドレスを 予傷アドレスに切り替える為に加工する回路は数 十ヶ所、さらに集積度が上がり、アドレス数が増加ければ数百ヶ所にも及ぶと見込まれている。また、高集積化する程、歩留まりも低く、歩留まり向上率は緩やかなものとなり、1 クエハー内の要加工チップ数も増大する傾向にある。

このような状況において、従来のレーザートリミング装置では、要加工アドレス切り替え回路を1ヶ所づつ順次、加工するため、1 クエハーの処理時間は増加し、ひいては設備費の増加を招き、製品のコストアップとなる問題がある。

本発明は前記問題点を改善するトリミング装置 を提供するものである。

[問題点を解決するための手段]

本発明によるレーザートリミング装置は1本のレーザー光を等しいエネルギーの複数のレーザー 光に分割する分割部と、分割された複数のレーザー 一光を個々に連るシャッター部と、分割された複 数のレーザー光軸上に設けられた絞りと、絞りを 通過する複数のレーザー光を同一平面上に結像させる投影レンズとを有することを特徴とするもの

を経て、校り5の開口部5a,5b,5cにそれぞれ入射される。校り5の開口部5a,5b,5cを通過した並行レーサー光は一式の投影レンズ6に入射され、半導体ウエハー2上の3点に校り5の開口部5a,5b,5cの像11a.11b,11cを結像し、ウエハー上の3点を同時に加工する。当然、シャッター10a,10b,10cによりレーサー光を遮ることにより、ウエハー2上の3点のうち、任意の1点、あるいは2点を加工することも可能で要し、センズ6とウエハー2との距離を要更し、ウエハー2上に結像させることにより、ウエハーとしてお像させることにより、ウエハー上の3点の像の内中心像11bを除く左右の像11a,11cが中心像11bを中心として左右に等しい距離移動することは明らかである。

一般に、ウエハー上には同一品種のチップが規則正しく配列されており、当然、チップ内のアドレス切り替え回路も、チップサイズ単位で同一回路が存在する、つまり、例えばチップ内に複数あるアドレス切り替え回路のうち、一のアドレス切り替え回路においては、 横方向にはチップの横方向長さ毎に、また縦方向に である。

〔寒施例〕

以下、本発明の一実施例を図により説明する。 第1図において、8は1本のレーザー光を等し いエネルギーの複数のレーザー光に分割する分割 部、10s,10b,10c は分割された複数のレーザー光 を個々に連るシャッタ、5 は分割された複数のレーザー光 を個々に連るシャッタ、5 は分割された複数のレーザー光 を個々に違るシャッタ、5 は分割された複数のレーザー光 を関クレーザー光を同一平面上に結像させる 投影レンズである。

実施例にかいて、レーザー発掘器 3 から出力されたレーザー光 7a は被譲器 4 により加工に最適なエネルギーの 3 倍のエネルギーまで被譲される。 次にレーザー光 7b は分割部 8 にかいて 1/3 反射のハーフミラー 8a と 1/2 反射のハーフミラー 8b と全反射ミラー 8c と 8d により、加工に最適なエネルギーでかつ一面上に等間隔の 3 本の並行なレーザー光 9a,9b,9c に分割される。3 本の並行レーザ 光 9a,9b,9c は、シャッター部 10 の各々独自に開閉を行なうことの可能なシャッター 10a,10b,10c

はチップの概方向長さ毎にウェハー上に存在する。よって、本発明によるレーザートリマーにおいて、像 11s と 11b との距離がチップの機方の距離をに等しくなる機に、レンズ6と数り5との距離を調整し、中心の像 11b を を ない一内の第10のまりのまりのはいるのようのアドレス切り替え回路に、また像 11c は第2のテップと反対側に降合う第3のチップのアドレス切りを 20 カリップ 20 が可能に位置合わせる。 つきのの カーナー 20 が可能である。

一般に、ウェハー上には、良品チップ、不良品チップが存在しており、不良品チップの内、ICテストシステムによりリダンダンシー加工を行なって良品となると判断されたチップのみがレーザートリミング装置による加工対象チップとなる。よって、本実施例の場合においては、際合う3チップの内、加工対象チップで無いチップにおいて、数あ

特問昭62-86839(3)

るアドレス切り替え回路の内、どのアドレス切り 替え回路を加工しなくてはならないかはチップに よって異なる。よって、本実施例においては、予 め IC テストシステム等で剛定判断され、得られた 加工は役により、もし3チップ中に良品がある場 合には該当するレーサー光のシャッターを他の 2 チップの加工が終了するまで遮閉する。また、他 の2チップの加工においては両チップの要加工で ドレス切り替え回路の位置の論理和を順次位置決 めしてゆき、各チップ毎に加工の不要なアドレス 切り替え回路上で、該当するシャッターを連閉す る。この様な制御は CPU 等を用いることにより容 易に実現できる。

又、前記実施例の説明においては隣り合う3チ ップを同時に加工する説明を行なったが、レンズ 6と絞り5との間隔を調整することにより降り合 りるチップに限らず、例えば同一チップ内で等間 隔にある複数の加工対象にも本発明は適用できる。 従来のレーザートリミング装置では、あるチュ プから次の加工対象チップへインアックスする回

3 … レーザ発掘器、 4 … 放衰器、 5 … 絞り、 6 … · 投影レンメ、 7a …レーザ光、 7b …放設されたレ ー サ 光 、 8 ··· 分 割 部 、 8a ··· 1∕3 反 射 ミ ラ ー 、 8b ··· 1/2 反射ミラー、 8c,8d ··· 全反射ミラー、 10··· シャッター部、 10s,10b,10c … シャッター、 11a,11b,11c ··· 結像

日本質気株式会社 存許出題人

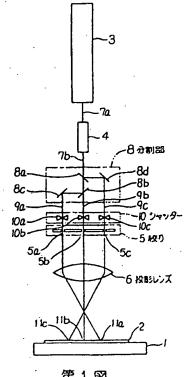
数は加工対象チップの数だけ必要であり、処理時 間のうち、大きな部分を占めている。しかしなが **ら、本発明によるレーサートリマーでは同時に**被 数チップの処理を行なうことができ、インデック スの回数は少なくてすむ。また、他の処理時間の 殆である、チップ内のアドレス切り替え回路の加 工時間も、当然放少する。本実施例においては、 レーサー光を3本に分割しているが、さらに増や すととも分割部8の構成によって可能であり、分 割数を増やす程、効果は大きなものとなる。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明のレーザートリマ ーによれば、ウェハー上の複数のチップのレーザ 一加工を同時に行なりことができるため、前述し た従来の装置と比較して処理能力を格段に向上で きる効果がある。

4.図面の簡単な説明:

第1図は本発明のトリミング装置の概略図、第 2 図は従来のトリミング装置の紙略図である。



第1図

